

科 目 名		学年		
計測工学 I : Instrumentation Engineering I		4S		
教 員 名 日高 康展 : HITAKA Yasunobu				
単位	授業時間	科目区分	授業形態	学修単位
1	100分×15回	必修	後期・講義	○
<b>授業概要</b> メカトロニクスに必要な計測技術およびその応用技術を基礎として、工業目的(例えば制御)を達成するための体系的な技術体系として計測工学を習得する。特に計測に対する基本的な取り組みならびに計測データの処理法について習得する。				
到達目標		評価方法		
(1) 計測の意味を理解し、計測工学を体系的技術の体系として捉えることができる。		評価方法は ①中間試験(40%)、②期末試験(40%)、③自学自習によるレポート(10%)④小テスト(10%)とする。		
学習・教育目標		(C) ①	JABEE基準1(1)	(d)-(1)-①
授 業 計 画	回	項 目	内 容	
	第1	計測工学の目的・意義	「測る」ということが自然科学の分野において重要であることを説明する。	
	第2	計測工学とは	「計測」の意味を理解する。	
	第3	計測機器の利用形態	工業プロセスにおける計測機器の利用形態について理解する。	
	第4	単位と標準	計測に必要な量的にとらえる基準である単位について理解する。	
	第5	測定の基本的手法	直接測定、間接測定等の測定手法について説明する。	
	第6	測定誤差I	測定誤差の原因や測定値の統計的分布について説明する。	
	第7	測定誤差II	測定誤差の回避・低減や偶然誤差について説明する。	
	第8	中間まとめ	中間まとめとして試験を実施する	
	第9	測定精度	誤差の裏返し概念である精度について説明する。	
	第10	測定データの統計的処理I	有効数字について説明する	
	第11	測定データの統計的処理II	誤差の伝搬について説明する	
	第12	演習1	誤差の伝搬に関して演習を行う	
	第13	測定データの統計的処理III	最小二乗法について説明する	
	第14	演習2	最小二乗法に関して演習を行う	
第15	まとめ	全体の学習事項のまとめを行う。また授業評価アンケートを行う。		
自学自習の内容		レポートを課す。		
関連科目		制御工学I、マイコン応用学		
教科書		計測工学、前田 良昭 他、コロナ社		
参考書		計測システム工学の基礎、西原 主計、森北出版		
授業評価・理解度		最終回に授業評価アンケートを行う		
副担当教員				
備考				